

KEデベロップメンツ社 英国

Generation5 走査型透過電子検出器

お持ちのSEM装置をSTEM装置にアップグレードさせる
最新のSTEM検出器です。



STEM用試料ホルダー

走査型電子顕微鏡のアップグレード用に開発された
走査型透過電子検出器です。

STEM用試料ホルダー下に検出器を導入し、
SEM装置の電子ビームをスキャンすることにより、
ブライトフィールドイメージおよびダークフィールドイメージが得られます。

姉妹品の反射電子検出器、吸収電流検出器も試料サイズに合わせ
豊富に取り扱っております。